Search Notes

				_			
Α	рp	lica	ion/	Con	trol	No.	

Applicant(s)/Patent under Reexamination

10/760,653

RILEY ET AL.

Examiner

Art Unit

Truc T. T. Nguyen

2833

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
439	668 904 835	3/7/2005	TN
607	37 116	3/7/2005	TN
		·	

ראו	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
·				
		<u>.</u>		
••		<u> </u>		
	·			

(INCLUDING SEARCH	ES STRATEGY)
	DATE	EXMR
		•
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		